

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Connectors for electrical and electronic equipment – Tests and measurements –
Part 23-3: Screening and filtering tests – Test 23c: Shielding effectiveness of
connectors and accessories – Line injection method**

**Connecteurs pour équipements électriques et électroniques – Essais et
mesures –
Partie 23-3: Essais d'écrantage et de filtrage – Essai 23c: Efficacité de blindage
des connecteurs et des accessoires – Méthode de la ligne d'injection**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Connectors for electrical and electronic equipment – Tests and measurements –
Part 23-3: Screening and filtering tests – Test 23c: Shielding effectiveness of
connectors and accessories – Line injection method**

**Connecteurs pour équipements électriques et électroniques – Essais et
mesures –
Partie 23-3: Essais d'écrantage et de filtrage – Essai 23c: Efficacité de blindage
des connecteurs et des accessoires – Méthode de la ligne d'injection**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.220.01

ISBN 978-2-8322-6319-8

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references	8
3 Terms and definitions	8
4 Test method	9
4.1 Test requirements	9
4.2 Applicable frequency range.....	9
5 Test equipment.....	9
6 Preparation of the test specimen	10
6.1 General.....	10
6.2 Circular connectors.....	10
6.3 Rectangular connectors	11
6.4 Connectors for printed boards.....	11
6.5 Impedance matching of primary and secondary circuits.....	12
6.5.1 General.....	12
6.5.2 Preparation of the secondary circuit.....	12
6.5.3 Adaptation of the primary circuit.....	12
6.6 Calibration of test set-up.....	12
7 Measurement of shielding effectiveness	13
7.1 Measurement.....	13
7.2 Method of calculating shielding effectiveness SE (attenuation) from surface transfer impedance Z_T	13
8 Requirements	14
9 Details to be specified	14
Bibliography.....	15
Figure 1 – Principle of line injection method.....	8
Figure 2 – Installation of test set-up.....	10
Figure 3 – Example of test set-up for shielded circular connectors.....	11
Figure 4 – Example of test set-up for shielded rectangular connectors.....	11
Figure 5 – Example of test set-up for shielded printed board connectors.....	12
Figure 6 – Calibration test set-up.....	13
Figure 7 – Example of a shielding attenuation (shielding effectiveness) plot	14

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**CONNECTORS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC
EQUIPMENT – TESTS AND MEASUREMENTS –****Part 23-3: Screening and filtering tests – Test 23c: Shielding effectiveness
of connectors and accessories – Line injection method**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-23-3 has been prepared by subcommittee 48B: Electrical connectors, of IEC technical committee 48: Electrical connectors and mechanical structures for electrical and electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2000. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) an introduction has been added to provide some guidance to this document in view of concurrent test method 23g in the same family;

- b) the frequency range for which this test method is considered reliable moved from 1 GHz to 3 GHz, to be consistent with Figure 7 (unchanged) and current industry practice and need;
- c) update to IEC 62153-4-6:2017 of former normative reference IEC 60096-4-1:1990, withdrawn and incorrect (should have been IEC 61196-1:1995, also withdrawn);
- d) update to current subclause numbers of IEC 62153-4-6:2017 what were the previous subclause numbers referenced in IEC 61196-1:1995 (wrongly attributed to IEC 60096-4-1:1990). For immediate understanding the title of these subclauses has been added;
- e) alignment of title to the current scope of SC 48B (connectors) and inclusion of electrical equipment as target application of said connectors (per current scope of TC 48) and explicit reference to the method – line injection – for the measurement of transfer impedance;
- f) symbols SE for shielding effectiveness and Z_T for surface transfer impedance added throughout the document;
- g) list of connectors to which the test method is applicable – previously in 3.1 – moved in scope;
- h) former name of AECMA organization changed to the current ASD-STAN;
- i) “specimen” used instead of “sample” throughout the document;
- j) clarification in the title of what transfer impedance is described in Table 3 and editorial improvement of the same;
- k) “dielectric constant” changed into the updated term “relative permittivity”;
- l) added a note to warn about the fact that this test method requires in 6.6 a TDR with more stringent rise time of less than 100 ps than the value of less than 350 ps specified both in IEC 62153-4-6 and in EN 50289-1-6 for the similar line injection method applied to screened cables, whereas test 23g of IEC 60512-23-7 specifies for the same purpose a TDR with a rise time of less than 200 ps;
- m) adoption of term “*connector housing*” [IEV 581-27-10] instead of “*shell*” to address the connector accessory providing the shielding;
- n) title “Transfer impedance Z_T [Ω]” added to the ordinate axis on the left side of double log diagram of Figure 7;
- o) explanatory note to clarify the conversion formula for SE from Z_T added.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48B/2631/CDV	48B/2670/RVC

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

A list of all parts in the IEC 60512 series, published under the general title *Connectors for electrical and electronic equipment – Tests and measurements*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under “<http://webstore.iec.ch>” in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60512-23-3:2018

INTRODUCTION

This document is part of the IEC 60512 series within the group of standards identified as *Part 23: Screening and filtering tests*.

It covers a method to measure the shielding (screening) effectiveness of shielded connectors or of shielding accessories for connectors that are non-inherently shielded, e.g. connector shielded housings and/or connector EMC cable glands, by measurement of the surface transfer impedance Z_T (Ω) as a function of the frequency. By using a formula, Z_T is then converted in shielding effectiveness SE (dB).

In Part 23 there is another document, IEC 60512-23-7, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 23-7 – Screening and filtering tests – Test 23g: Effective transfer impedance of connectors*, that provides test 23g.

The first difference between the method described in this document and test 23g is that here in test 23c, in the measurement of the transfer impedance Z_T the capacitive coupling phenomena covered by the capacity coupling impedance Z_F are considered negligible, while test 23g includes these effects to measure the effective surface transfer impedance Z_{TE} .

This test 23c is applicable to a wide range of applications: it covers circular connectors, rectangular connectors and connectors for PCBs, as well as connector shielding accessories, i.e. those accessories such as connector shielded housings and/or metal shielding plates, providing shielding properties to a non-inherently shielded connector.

Test 23g is a variant of the triaxial test method for screened cables of IEC 62153-4-7, it addresses more specifically non-circular screened (shielded) connectors, it requires as DUT a complete cable assembly, i.e. a short piece of screened cable terminated by two connectors to be tested, and it requires also two adaptors plus a specific test jig.

More differences will be clear by a comparative read of the two test methods (this test 23c and test 23g) for the choice of the most suitable test to be indicated by the connector (or accessory) product detail specification or the manufacturer specification.

For further guidance regarding EMC testing of connectors and cable assemblies with screened cables and connectors, see also IEC TS 62513-4-1.

CONNECTORS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT – TESTS AND MEASUREMENTS –

Part 23-3: Screening and filtering tests – Test 23c: Shielding effectiveness of connectors and accessories – Line injection method

1 Scope

This part of IEC 60512 defines a standard test method for measuring the shielding effectiveness SE of a shielded connector, or of a connector not provided with integral shield once fitted with a shielding accessory and terminated with a screened cable.

The complete assembly has a continuous 360° shielding capability throughout its length.

NOTE 1 Practically, continuous 360° shielding is not always achievable based on the geometry of the connector.

NOTE 2 Shielding is used in this document with the same meaning as "screening".

This test method can be applied to shielded connectors and to connector accessories with shielding capability. The following different connector designs can be tested:

- circular connectors;
- rectangular connectors;
- connectors for printed boards;
- connector shielding accessories.

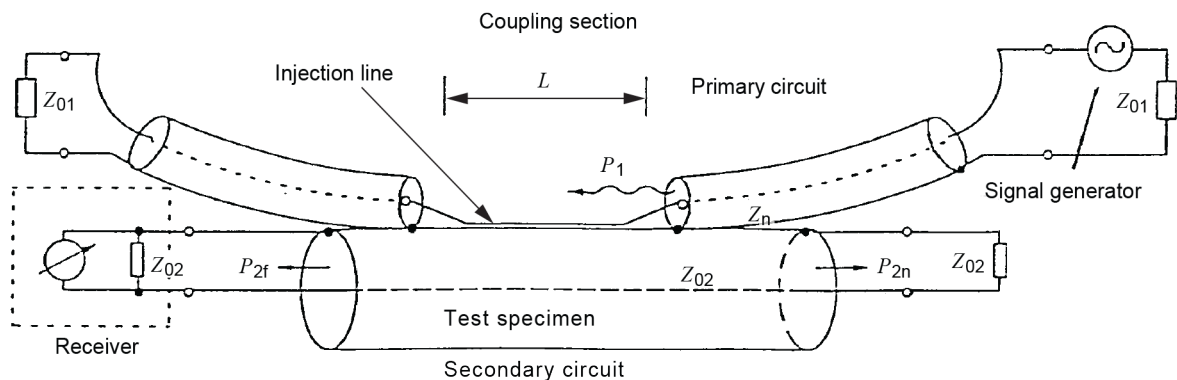
NOTE 3 For the definition of "accessory" see IEC 581-24-10. A shielding accessory i.e. an accessory that confers shielding to a non-inherently shielded connector, may be a suitable set of shielded housings providing electrical continuity, along the mated connector set, between the screen of the (screened) cable at the cable outlet of the free cable connector housing and the metallic mounting surface for the fixed connector housing. The free connector housing is provided with a cable screen clamp.

This test method utilizes the principle that the intrinsic shielding property of the connector/accessory/cable assembly is its surface transfer impedance Z_T which can be expressed as the longitudinal voltage inside the shield, relative to the current flow on the outside shell.

This test method is based on two impedance-matched circuits. See Figure 1 for the measurement principle. The connector specimen under test is integrated into the secondary circuit 02. The impedance-matched injection line of the primary circuit 01, which activates the electromagnetic field, runs parallel to the surface of the specimen under test.

This test is also suitable for measuring the shielding effectiveness of a connector fitted with triaxial contacts terminated with shielded, twisted pair cables, as used in data bus systems.

NOTE 4 This standard has been adopted by ASD-STAN (formerly known as AECMA) as EN 2591-212 .



IEC

Key

- Z_{01} characteristic impedance, primary circuit
- Z_{02} characteristic impedance, secondary circuit
- L length of coupling section
- P_1 power, primary circuit
- P_{2f} power, far end, secondary circuit
- P_{2n} power, near end, secondary circuit

Figure 1 – Principle of line injection method

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-581, *International Electrotechnical Vocabulary - Part 581: Electromechanical components for electronic equipment*

IEC 60512-1, *Connectors for electrical and electronic equipment – Tests and measurements – Part 1: Generic specification*

IEC 62153-4-6:2017, *Metallic cables and other passive components test methods – Part 4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) – Surface transfer impedance – Line injection method*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-581 and in IEC 60512-1 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

4 Test method

4.1 Test requirements

This method is based on IEC 62153-4-6:2017 and the specimen under test shall be tested with the cables installed. However, reference to 7.2.1 (reduced primary current) and 7.2.3 (inhomogeneities of cable screens around the circumference) of IEC 62153-4-6:2017 shall be made to ensure that an electrically short length is maintained and that a minimum of four points around the circumference of the specimen under test are measured.

The line injection method provides a means of obtaining two impedance-matched transmission lines. This is achieved by selecting as the first transmission line an inner pick-up line through the specimen under test, said line being adjusted to provide an impedance match as close as possible to 50 Ω relative to the specimen under test. The second outer transmission line is achieved by laying an injection wire along the length of the specimen under test, this line also being adjusted to provide an impedance match as close as possible to 50 Ω relative to the specimen under test.

It shall be ensured that there is no earth loop between the signal source and the measuring equipment.

4.2 Applicable frequency range

The applicable frequency range is 10 kHz up to 3 GHz. The maximum applicable frequency is dependent on the test set-up and the dimensions of the specimen under test.

The maximum applicable frequency can be calculated as:

$$f = \frac{c}{\pi \times L \times \left| \sqrt{\epsilon_{r2}} - \sqrt{\epsilon_{r1}} \right|} \quad (1)$$

where

$c = 3 \times 10^8$ m/s (speed of light in vacuum);

L is the length of the coupling section of the specimen under test in m (see Figure 1);

ϵ_{r1} is the relative permittivity of the primary circuit;

ϵ_{r2} is the relative permittivity of the secondary circuit.

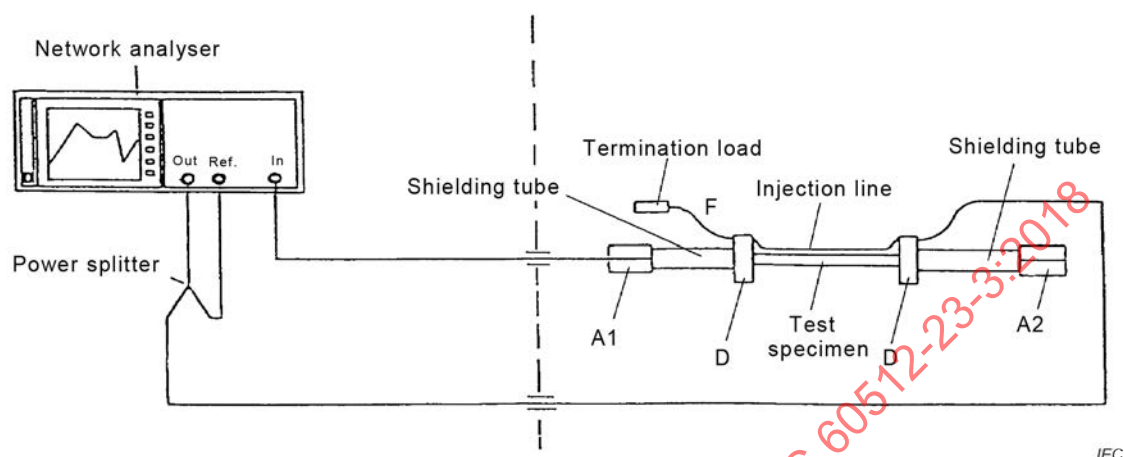
5 Test equipment

The test and measuring equipment shall consist of (see Figure 2):

- a vector network analyser or alternatively a signal generator with the same characteristic impedance as the line injection circuit and with a power amplifier if necessary for very low transfer impedance and a receiver with a calibrated step attenuator and complemented with a low noise amplifier for very low transfer impedance;
- a power splitter (as required);
- attenuators (as required);
- termination loads matching the impedance of the vector network analyzer ports;
- test adapter;
- a time domain reflectometer (TDR) with rise time of less than 100 ps or a vector network analyser (at least 3 GHz) performing a return loss measurement transformed into the time domain (see 6.6);

- an insulated copper foil or a multi-conductor ribbon cable for the injection line construction.

NOTE This test method specifies the use of a TDR with rise time of less than 100 ps (see 6.5.3), whereas test 23g of IEC 60512-23-7 specifies for the same test equipment a rise time of less than 200 ps and the standards covering line injection method for screened cables IEC 62153-4-6 and EN 50289-1-6 specify for the TDR a rise time of less than 350 ps.



Key

- A1 Coupling box
- A2 Termination box
- D Launchers for injection line
- F Feeding cables for primary circuit

Figure 2 – Installation of test set-up

6 Preparation of the test specimen

6.1 General

In all applications when testing accessories, the shielding tube is replaced with the accessory to be tested.

NOTE The term “accessories” means here e.g. “EMC cable glands”. The connector shielded housings (which are also “accessories” in this document) do not replace the shielding tube.

6.2 Circular connectors

The r.f. proof shielding tubes are mounted on the connector housings.

The total length L of the specimen under test acts as the coupling section.

Figure 3 shows an example of a test set-up for shielded circular connectors. The coupling of the injection line is carried out by semi-rigid coaxial cables with appropriate termination load for the feeding cable of the signal generator. The outer conductor of the semi-rigid cable and the shielding tube are connected by soldering.

The injection line shall be isolated from the conductive surfaces of the connector housings. Therefore, for impedance matching, a suitable dielectric has to be chosen.

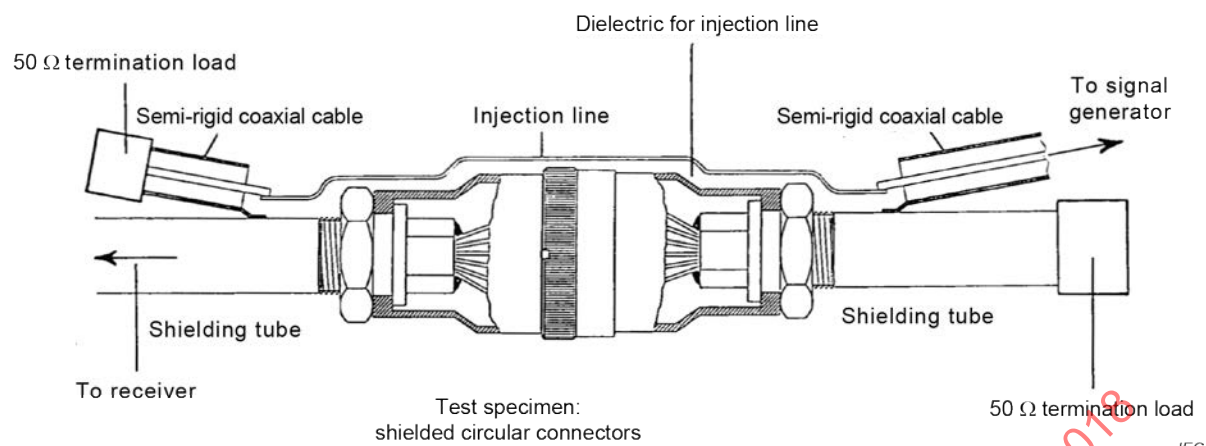


Figure 3 – Example of test set-up for shielded circular connectors

6.3 Rectangular connectors

For rectangular connectors in shielded housings, the shielding tubes or equivalent shielded cables are coupled to the cable retention (cable screen clamp) of the connector shielded housings which is r.f. proof.

The coupling section extends over the total length L of both housings in the direction of the signal path.

If the connector interface is mounted to a shielded housing only on one side, the adaptor shall have a separate outer shielding.

In Figure 4, an example of a test set-up for shielded rectangular connectors is shown. Semi-rigid coaxial cables are used for coupling of the injection line, which is isolated from the specimen under test by a suitable dielectric, if necessary.

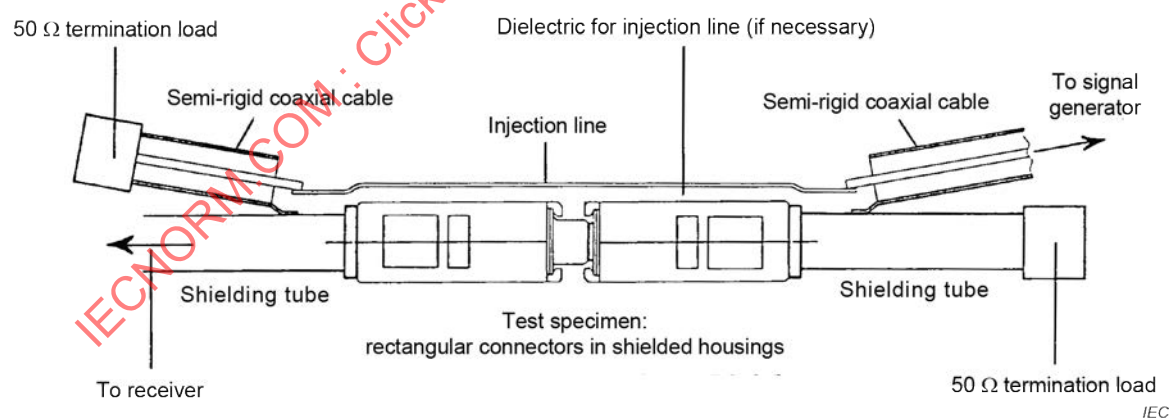


Figure 4 – Example of test set-up for shielded rectangular connectors

6.4 Connectors for printed boards

Connectors for printed boards can only be tested with the aid of the line injection method, if there are additional outer shielding structures for the PCBs. These can be achieved by a suitable shielded box, printed boards with shielding on both sides or equivalent constructions.

Figure 5 shows a test set-up for shielded printed board connectors. The injection line with suitable dielectric for insulation and impedance-matching is coupled to the semi-rigid coaxial

cable. For termination, a $50\ \Omega$ SMD resistor is used, which is mounted on the printed board beyond the coupling section.

Instead of the shielding tube, a multilayer printed board is used with shielding on both sides and impedance-matched stripline technology.

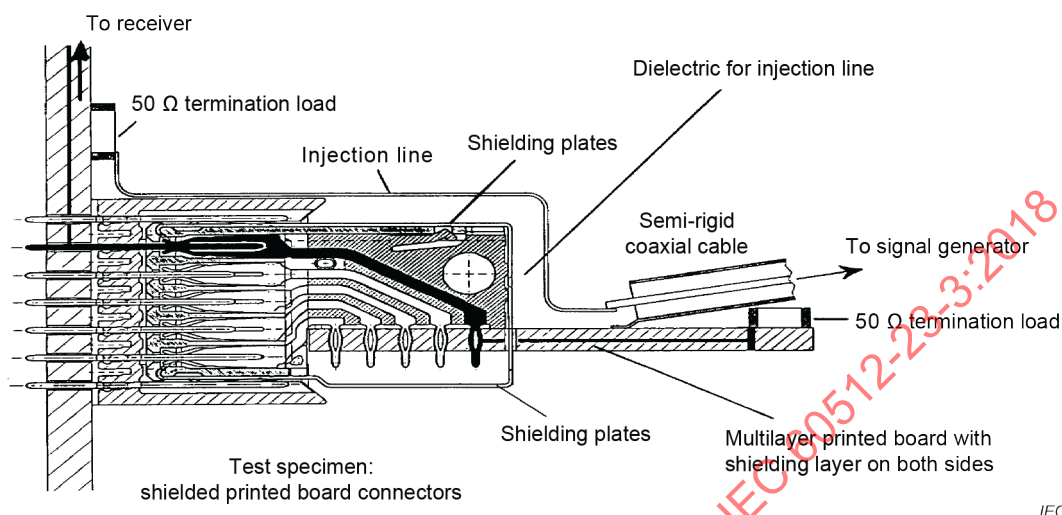


Figure 5 – Example of test set-up for shielded printed board connectors

6.5 Impedance matching of primary and secondary circuits

6.5.1 General

The contact(s) or contact group(s) under test (secondary circuit) and the injection line (primary circuit) shall be chosen and arranged, so that the impedance value is in the range of $50\ \Omega \pm 10\ \Omega$.

For frequencies below 1 MHz, higher tolerance values are permissible ($50\ \Omega \pm 20\ \Omega$).

6.5.2 Preparation of the secondary circuit

The contact(s) under test are given by the detail specification. The other contacts are not connected. For the measurement of the impedance of the inner pick-up line through the specimen (secondary circuit), the TDR is used.

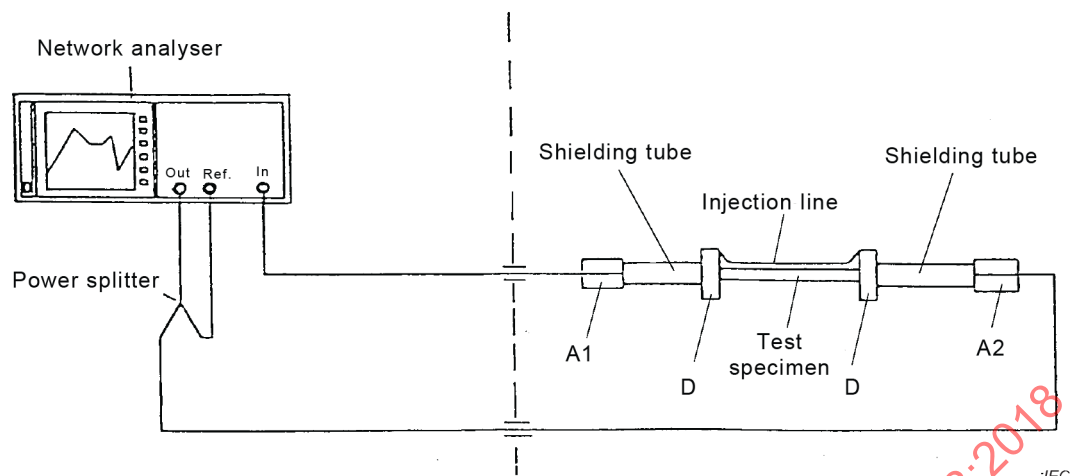
6.5.3 Adaptation of the primary circuit

The required impedance for the specified frequency range of the injection line (primary circuit) can be realized by suitable design of a copper foil or the right conductor number of a ribbon cable. Simultaneously, the impedance matching is measured with a TDR (rise time less than 100 ps). The injection line shall run parallel to the selected contact(s) of the connector.

The distance between the connector contact(s) and the injection line shall be as short as possible. The coupling section shall be restricted to the length L of the test specimen.

6.6 Calibration of test set-up

For the calibration procedure, see the test set-up according to Figure 6. For the short-circuit calibration procedure, the output signal of the network analyser is connected to the input channel via the test specimen.

**Key**

A1 Coupling box

A2 Coupling box

D Launchers for injection line

Figure 6 – Calibration test set-up**7 Measurement of shielding effectiveness****7.1 Measurement**

For the measurement, a test set-up according to Figures 2 to 5 and in accordance with 7.2.3 (inhomogeneities of cable screen around the circumference) of IEC 62153-4-6:2017 shall be used.

7.2 Method of calculating shielding effectiveness SE (attenuation) from surface transfer impedance Z_T

The surface transfer impedance Z_T and the shielding effectiveness SE can be calculated from the following relationships:

Surface transfer impedance:

$$Z_T = 100 \times \frac{V_{\text{receiver}}}{V_{\text{generator}}} \quad \Omega/\text{m} \quad (2)$$

NOTE 1 The value $100 \, \Omega$ is the sum of the two $50 \, \Omega$ termination loads. The injected current is $V_{\text{generator}}/100$.

For the specimen under test (a shielded connector or a connector shielding accessory) Z_T shall be an absolute value. As the test specimen is not of unit length (1 m), it shall be necessary to correct the Z_T result of formula (2) multiplying it by the coupling length L of the test specimen expressed in m.

Shielding effectiveness:

$$SE = 40 - 20 \log_{10} Z_T \quad \text{dB} \quad (3)$$

NOTE 2 The first term, 40 dB, derives from $20 \log_{10} (100) = 20 \cdot 2 \, (\text{dB})$, where 100 is the value in Ω of the circuit impedance, sum of the two $50 \, \Omega$ termination loads. The shielding effectiveness SE is the ratio of the power induced

without shield to the power induced with shield, i.e. their logarithmic difference. Expressed in decibel SE becomes $20 \log_{10} (V_{\text{without shield}} / V_{\text{with shield}}) = 20 \log_{10} V_{\text{without shield}} - 20 \log_{10} V_{\text{with shield}}$, hence the correlation between SE and Z_T .

The measurement results are visualized in Figure 7 as a linear curve in a double logarithmic scale. In the axis of ordinate on the left the relative shielding effectiveness SE (attenuation) is shown, on the right the transfer impedance Z_T is shown, and in the abscissa the frequency is shown.

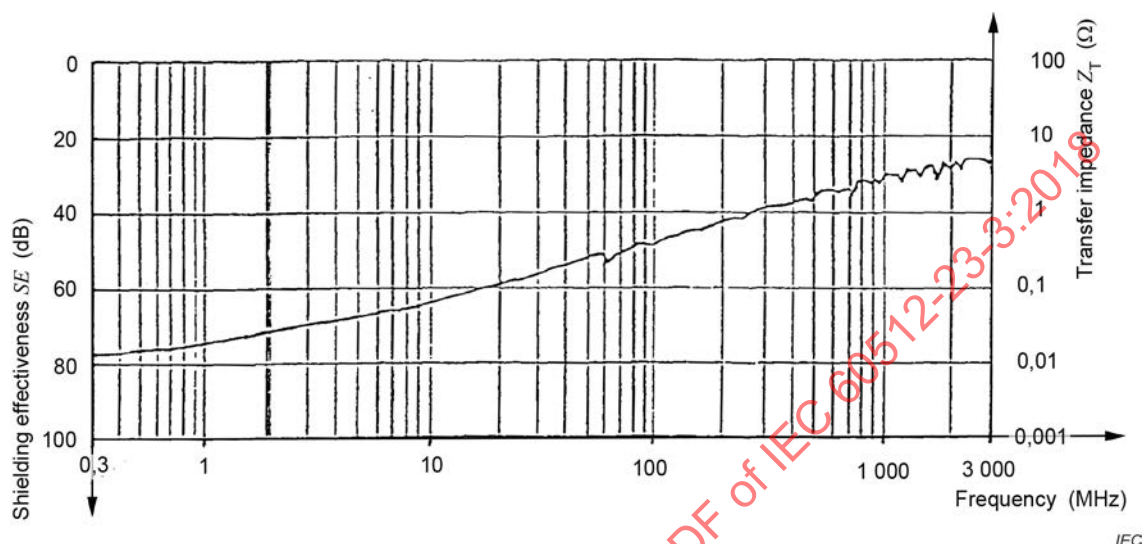


Figure 7 – Example of a shielding attenuation (shielding effectiveness) plot

8 Requirements

The surface transfer impedance Z_T of the connector (see formula (2) above) expressed in milliohms ($m\Omega$), or converted to shielding effectiveness SE expressed in decibels (dB) (see formula (3) above), shall not exceed (in the case of Z_T), or be lower than (in the case of SE), the value(s) specified in the product detail specification.

9 Details to be specified

- Contact(s) or contact group(s) to be tested.
- Minimum value of the shielding effectiveness (SE) in dB or maximum value of the transfer impedance (Z_T).
- Frequency or frequency range.
- Any deviation from the standard test method.

Bibliography

IEC TS 62153-4-1:2014, *Metallic communication cable test methods – Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) – Introduction to electromagnetic screening measurements*

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60512-23-3:2018

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	17
INTRODUCTION	20
1 Domaine d'application	21
2 Références normatives	22
3 Termes et définitions	22
4 Méthode d'essai	23
4.1 Exigences d'essai	23
4.2 Plage de fréquences applicable	23
5 Matériel d'essai	23
6 Préparation de l'éprouvette	24
6.1 Généralités	24
6.2 Connecteurs circulaires	24
6.3 Connecteurs rectangulaires	25
6.4 Connecteurs pour cartes de circuit imprimé	25
6.5 Adaptation d'impédance des circuits primaire et secondaire	26
6.5.1 Généralités	26
6.5.2 Préparation du circuit secondaire	26
6.5.3 Adaptation du circuit primaire	26
6.6 Etalonnage du montage d'essai	27
7 Mesure de l'efficacité de blindage	27
7.1 Mesure	27
7.2 Méthode de calcul de l'efficacité (l'affaiblissement) de blindage SE à partir de l'impédance de transfert de surface Z_T	27
8 Exigences	28
9 Détails à spécifier	28
Bibliographie	30
Figure 1 – Principe de la méthode de la ligne d'injection	22
Figure 2 – Installation du montage d'essai	24
Figure 3 – Exemple de montage d'essai pour connecteurs circulaires blindés	25
Figure 4 – Exemple de montage d'essai pour connecteurs rectangulaires blindés	25
Figure 5 – Exemple de montage d'essai pour connecteurs blindés pour cartes de circuit imprimé	26
Figure 6 – Montage d'essai d'étalonnage	27
Figure 7 – Exemple de tracé d'affaiblissement (d'efficacité) de blindage	28

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –****Partie 23-3: Essais d'écrantage et de filtrage – Essai 23c: Efficacité de
blindage des connecteurs et des accessoires –
Méthode de la ligne d'injection**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60512-23-3 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs électriques, du comité d'études 48 de l'IEC: Connecteurs électriques et structures mécaniques pour les équipements électriques et électroniques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 2000. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) ajout d'une introduction visant à donner des recommandations dans le présent document relatives à la méthode d'essai parallèle 23g, figurant dans la même famille;
- b) modification de la plage de fréquences pour laquelle la présente méthode d'essai est considérée fiable, dont la limite supérieure passe de 1 GHz à 3 GHz, afin d'assurer l'homogénéité avec la Figure 7 (inchangée) et les pratiques et besoins actuels de l'industrie;
- c) mise à jour de l'ancienne référence normative IEC 60096-4-1:1990, retirée et incorrecte (la référence normative à spécifier aurait dû être l'IEC 61196-1:1995, depuis elle aussi retirée), qui devient l'IEC 62153-4-6:2017;
- d) mise à jour des numéros de paragraphe actuels pour refléter ceux de l'IEC 62153-4-6:2017, qui étaient auparavant les numéros de paragraphe de l'IEC 61196-1:1995 (attribués par erreur à l'IEC 60096-4-1:1990). Dans un souci de clarification, le titre de ces paragraphes a été ajouté;
- e) alignement du titre sur le domaine d'application actuel du SC 48B (connecteurs) et inclusion des équipements électriques comme application cible desdits connecteurs (selon le domaine d'application actuel du TC 48), et référence explicite à la méthode (ligne d'injection) utilisée pour la mesure de l'impédance de transfert;
- f) ajout dans l'ensemble du document des symboles SE pour l'efficacité de blindage, et Z_T pour l'impédance de transfert de surface;
- g) déplacement dans le domaine d'application de la liste des connecteurs auxquels s'applique la méthode d'essai, auparavant indiquée en 3.1;
- h) modification de l'ancien nom de l'organisation AECMA pour refléter son nom actuel, l'ASD-STAN;
- i) utilisation du terme «échantillon» à la place d'«échantillon» dans l'ensemble du document;
- j) clarification dans le titre de l'impédance de transfert décrite dans le Tableau 3 et amélioration éditoriale du titre;
- k) utilisation de l'expression actualisée «permittivité relative» à la place de l'expression «constante diélectrique»;
- l) ajout d'une note de mise en garde spécifiant que cette méthode d'essai exige en 6.6 un réflectomètre temporel avec un temps de montée inférieur à 100 ps, plus rigoureux que la valeur maximale de 350 ps spécifiée dans l'IEC 62153-4-6 et dans l'EN 50289-1-6 pour la méthode analogue de ligne d'injection appliquée aux câbles écrantés, tandis que l'essai 23g de l'IEC 60512-23-7 spécifie dans ce même contexte un RDT avec un temps de montée inférieur à 200 ps;
- m) utilisation de l'expression «*boîtier de connecteurs*» [IEV 581-27-10] à la place du terme «*capot*», pour décrire l'accessoire de connecteur assurant le blindage;
- n) ajout de la légende «Impédance de transfert Z_T [Ω]» sur l'axe des ordonnées, en partie droite du schéma à double échelle logarithmique de la Figure 7;
- o) ajout d'une note explicative visant à clarifier la formule de conversion permettant d'obtenir SE à partir de Z_T .

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/2631/CDV	48B/2670/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de leur prochaine édition.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60512, publiées sous le titre général *Connecteurs pour équipements électriques et électroniques – Essais et mesures*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60512-23-3:2018

INTRODUCTION

Le présent document fait partie de la série IEC 60512 et appartient au groupe de normes identifié par le titre secondaire *Partie 23: Essais d'écrantage et de filtrage*.

Il couvre une méthode de mesure de l'efficacité de blindage (d'écrantage) de connecteurs blindés, ou d'accessoires de blindage destinés à des connecteurs non intrinsèquement blindés, par exemple des boîtiers de connecteurs blindés et/ou des presse-étoupes CEM pour connecteur, en mesurant l'impédance de transfert de surface Z_T (Ω) en fonction de la fréquence. En utilisant une formule, Z_T est ensuite convertie en efficacité de blindage SE (dB).

La Partie 23 englobe un autre document, l'IEC 60512-23-7, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 23-7: Essais d'écrantage et de filtrage – Essai 23g: Impédance de transfert efficace des connecteurs*, qui spécifie l'essai 23g.

La première différence entre la méthode décrite dans le présent document et l'essai 23g est que dans le présent essai 23c, pour la mesure de l'impédance de transfert Z_T , les phénomènes de couplage capacitif couverts par l'impédance de couplage capacitif Z_F sont considérés comme étant négligeables, tandis que l'essai 23g intègre ces effets pour mesurer l'impédance de transfert de surface effective Z_{TE} .

Le présent essai 23c s'applique à une large gamme d'applications: il englobe les connecteurs circulaires, les connecteurs rectangulaires et les connecteurs pour cartes de circuit imprimé, ainsi que les accessoires de blindage pour connecteurs, c'est-à-dire les accessoires tels que les boîtiers de connecteurs blindés et/ou les plaques de blindage métalliques, qui fournissent des propriétés de blindage à un connecteur non intrinsèquement blindé.

L'essai 23g est une variante de la méthode d'essai triaxiale pour les câbles écrantés spécifiée dans l'IEC 62153-4-7; il porte plus spécifiquement sur des connecteurs écrantés (blindés) non circulaires, et il exige en tant que dispositif soumis à essai (DUT, Device Under Test) un câble assemblé complet, c'est-à-dire une petite longueur de câble écranté équipé à chacune de ses deux extrémités d'un connecteur à soumettre à essai, et il exige également deux adaptateurs ainsi qu'un gabarit d'essai spécifique.

Les autres différences seront plus évidentes par une lecture comparative des deux méthodes d'essai (le présent essai 23c et l'essai 23g), préalablement au choix de l'essai le plus approprié à indiquer dans la spécification particulière du connecteur (ou de l'accessoire) ou dans la spécification du fabricant.

Pour d'autres recommandations concernant les essais CEM des connecteurs et des ensembles de câble avec câbles et connecteurs écrantés, voir aussi l'IEC TS 62513-4-1.

CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –

Partie 23-3: Essais d'écrantage et de filtrage – Essai 23c: Efficacité de blindage des connecteurs et des accessoires – Méthode de la ligne d'injection

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60512 définit une méthode d'essai normalisée pour mesurer l'efficacité de blindage *SE* d'un connecteur blindé, ou d'un connecteur sans blindage intégré et équipé d'un accessoire de blindage, et raccordé à un câble écrané.

Le câble assemblé présente un blindage continu sur 360° sur toute sa longueur.

NOTE 1 Le blindage continu à 360° n'est pas toujours réalisable dans la pratique, en raison de la géométrie du connecteur.

NOTE 2 Le terme «blindage» est utilisé dans le présent document comme synonyme du terme «écrantage».

La présente méthode d'essai peut être appliquée aux connecteurs blindés et aux accessoires de connecteur ayant un blindage. Les différentes conceptions de connecteur ci-après peuvent être soumises à essai:

- connecteurs circulaires,
- connecteurs rectangulaires,
- connecteurs pour cartes de circuit imprimé,
- accessoires de blindage pour connecteur.

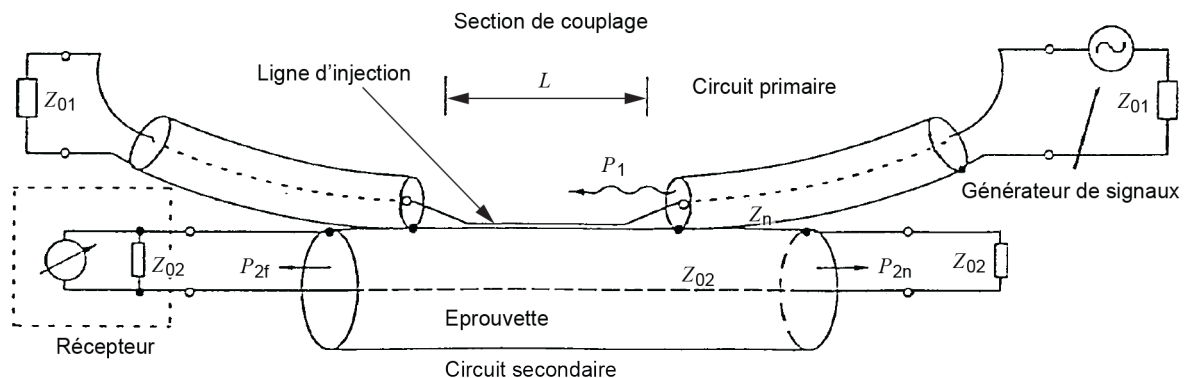
NOTE 3 Pour la définition du terme «accessoire», voir la référence IEC 581-24-10. Un accessoire de blindage, c'est-à-dire un accessoire qui confère un blindage à un connecteur non intrinsèquement blindé, peut être un ensemble approprié de boîtiers blindés assurant la continuité électrique, le long de l'ensemble de connecteurs accouplés, entre l'écran du câble (écrané) à la sortie du boîtier des fiches, et la surface de montage métallique pour le boîtier des embases. Le boîtier de connecteurs libre est fourni avec un serre-écran de câble.

La présente méthode d'essai part du principe que la propriété intrinsèque du blindage de l'ensemble connecteur/accessoire/câble est son impédance de transfert de surface Z_T , qui peut être exprimée par la tension longitudinale à l'intérieur du blindage, en fonction du courant parcourant le boîtier extérieur.

La présente méthode d'essai est basée sur deux circuits adaptés en impédance. La Figure 1 représente le principe de mesure. L'éprouvette de connecteur est intégrée au circuit secondaire 02. La ligne d'injection adaptée en impédance du circuit primaire 01, qui active le champ électromagnétique, chemine parallèlement à la surface de l'éprouvette.

Le présent essai est également adapté à la mesure de l'efficacité de blindage d'un connecteur équipé de contacts triaxiaux raccordés à des câbles blindés à paires torsadées, comme ceux utilisés dans les systèmes pour bus de données.

NOTE 4 La présente norme a été adoptée par l'ASD-STAN (anciennement l'AECMA) sous la référence EN 2591-212.



IEC

Légende

- Z_{01} impédance caractéristique du circuit primaire
- Z_{02} impédance caractéristique du circuit secondaire
- L longueur de section de couplage
- P_1 puissance du circuit primaire
- P_{2f} puissance à l'extrémité éloignée du circuit secondaire
- P_{2n} puissance à l'extrémité proche du circuit secondaire

Figure 1 – Principe de la méthode de la ligne d'injection

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-581, *Vocabulaire Electrotechnique International - Partie 581: Composants électromécaniques pour équipements électroniques*

IEC 60512-1, *Connecteurs pour équipements électriques et électroniques – Essais et mesures – Partie 1: Spécification générique*

IEC 62153-4-6:2017, *Metallic cables and other passive components test methods – Part 4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) – Surface transfer impedance – Line injection method* (disponible en anglais seulement)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 60050-581 et de l'IEC 60512-1 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

4 Méthode d'essai

4.1 Exigences d'essai

La présente méthode est basée sur l'IEC 62153-4-6:2017 et l'essai doit être réalisé sur une éprouvette raccordée des câbles. Cependant, il doit être fait référence aux 7.2.1 (courant primaire réduit) et 7.2.3 (manques d'homogénéité des écrans de câble autour de la circonférence) de l'IEC 62153-4-6:2017 pour s'assurer que le chemin électriquement court est maintenu et qu'au minimum quatre points sont mesurés tout autour de la circonférence de l'éprouvette.

La méthode de la ligne d'injection permet d'obtenir deux lignes de transmission adaptées en impédance. Pour ce faire, la première ligne de transmission choisie est une ligne de prise de mesure intérieure tout au long de l'éprouvette, ladite ligne étant ajustée de manière à fournir une adaptation d'impédance aussi proche que possible de 50 Ω par rapport à l'éprouvette. La deuxième ligne de transmission extérieure est réalisée en plaçant un câble d'injection sur la longueur de l'éprouvette, cette ligne étant également ajustée de manière à fournir une adaptation d'impédance aussi proche que possible de 50 Ω par rapport à l'éprouvette.

Il doit être vérifié qu'il n'existe aucune boucle de terre entre la source du signal et le matériel de mesure.

4.2 Plage de fréquences applicable

La plage de fréquences applicable s'étend de 10 kHz jusqu'à 3 GHz. La fréquence maximale applicable dépend du montage d'essai et des dimensions de l'éprouvette.

La fréquence maximale applicable peut être calculée comme suit:

$$f = \frac{c}{\pi \times L \times \left| \sqrt{\epsilon_{r2}} - \sqrt{\epsilon_{r1}} \right|} \quad (1)$$

où

$c = 3 \times 10^8$ m/s (vitesse de la lumière dans le vide);

L est la longueur de la section de couplage de l'éprouvette, exprimée en m (voir Figure 1);

ϵ_{r1} est la permittivité relative du circuit primaire;

ϵ_{r2} est la permittivité relative du circuit secondaire.

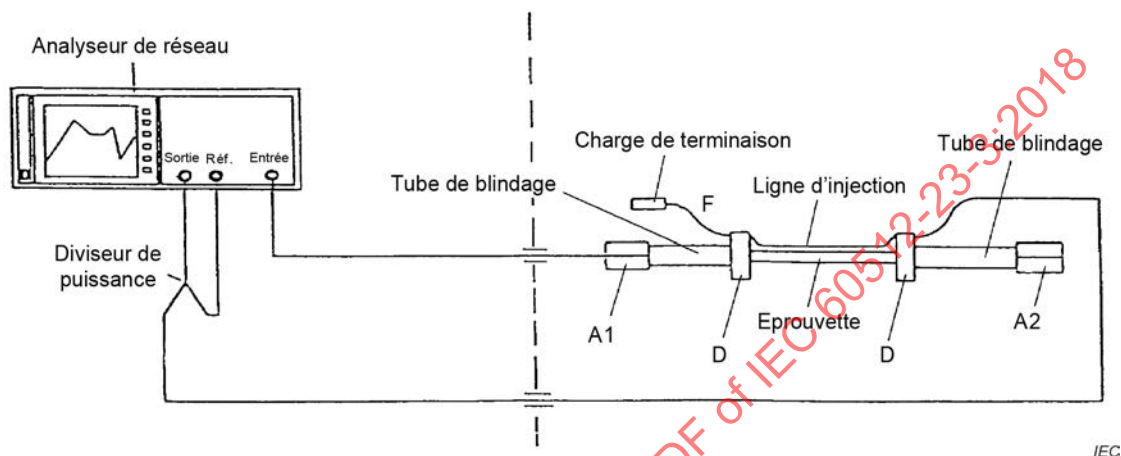
5 Matériel d'essai

Le matériel d'essai et de mesure doit se composer des éléments suivants (voir Figure 2):

- un analyseur de réseau vectoriel ou en variante un générateur de signaux présentant la même impédance caractéristique que le circuit de la ligne d'injection, doté si nécessaire d'un amplificateur de puissance pour les très faibles impédances de transfert, et un récepteur avec un atténuateur à plots étalonné complété par un amplificateur à faible bruit pour les très faibles impédances de transfert;
- un diviseur de puissance (si cela est exigé);
- des atténuateurs (si cela est exigé);
- des charges de terminaison adaptées à l'impédance des ports de l'analyseur de réseau vectoriel;
- un adaptateur d'essai;

- un réflectomètre temporel présentant un temps de montée inférieur à 100 ps, ou un analyseur de réseau vectoriel (au moins 3 GHz) effectuant une mesure de l'affaiblissement de réflexion transformée dans le domaine temporel (voir 6.6);
- une feuille de cuivre isolée ou un câble plat multiconducteur pour la réalisation de la ligne d'injection.

NOTE La présente méthode d'essai spécifie l'utilisation d'un réflectomètre temporel présentant un temps de montée inférieur à 100 ps, (voir 6.5.3), alors que l'essai 23g de l'IEC 60512-23-7 spécifie pour le même matériel d'essai un temps de montée inférieur à 200 ps, et que les normes couvrant la méthode de la ligne d'injection pour les câbles écrantés, l'IEC 62153-4-6 et l'EN 50289-1-6, spécifient pour le réflectomètre temporel un temps de montée inférieur à 350 ps.



Légende

- A1 Boîte de couplage
- A2 Boîte de terminaison
- D Adaptateurs pour ligne d'injection
- F Câbles d'alimentation pour le circuit primaire

Figure 2 – Installation du montage d'essai

6 Préparation de l'éprouvette

6.1 Généralités

Dans toutes les applications lors des essais pratiqués sur les accessoires, le tube de blindage est remplacé par l'accessoire à soumettre à essai.

NOTE Le terme «accessoires» signifie ici par exemple «presse-étoupes CEM». Les boîtiers de connecteurs blindés (qui sont également des «accessoires» dans le contexte du présent document) ne remplacent pas le tube de blindage.

6.2 Connecteurs circulaires

Les tubes de blindage de protection contre les fréquences radioélectriques sont montés sur les boîtiers de connecteurs.

La longueur totale L de l'éprouvette fait fonction de section de couplage.

La Figure 3 représente un exemple de montage d'essai pour connecteurs circulaires blindés. Le couplage de la ligne d'injection est effectué par des câbles coaxiaux semi-rigides et une charge de terminaison adaptée pour le câble d'alimentation du générateur de signaux. Le conducteur extérieur du câble semi-rigide et le tube de blindage sont raccordés par soudage.

La ligne d'injection doit être isolée des surfaces conductrices des boîtiers de connecteurs. Par conséquent, pour réaliser une adaptation d'impédance, il faut choisir un diélectrique approprié.

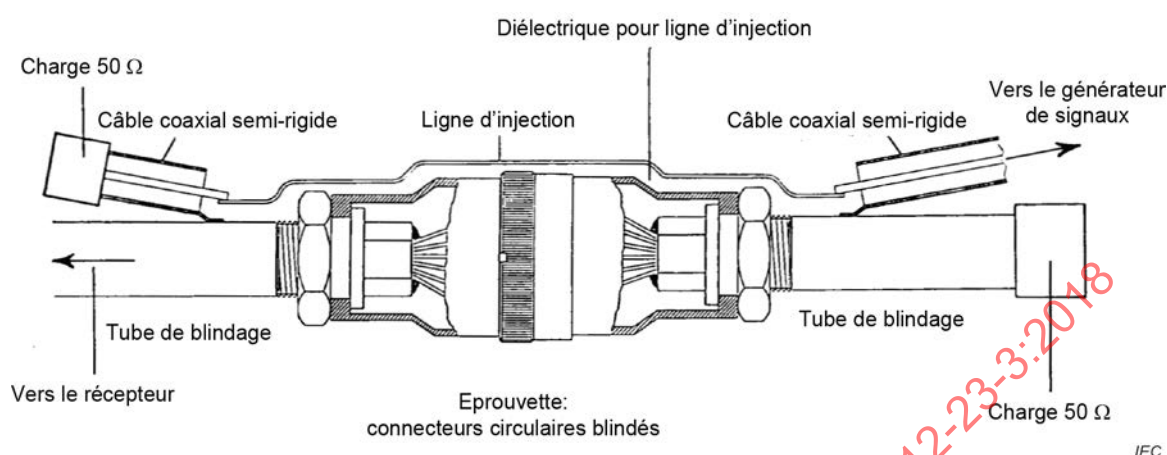


Figure 3 – Exemple de montage d'essai pour connecteurs circulaires blindés

6.3 Connecteurs rectangulaires

Pour les connecteurs rectangulaires avec boîtiers blindés, les tubes de blindage ou les câbles blindés équivalents sont couplés au dispositif de maintien de câble (serre-écran de câble) des boîtiers de connecteurs blindés, qui assurent la protection contre les fréquences radioélectriques.

La section de couplage comprend toute la longueur L des deux boîtiers comprise dans le parcours du signal.

Si l'interface de connecteur n'est équipée d'un boîtier blindé que d'un seul côté, l'adaptateur doit être équipé d'un blindage extérieur séparé.

La Figure 4 représente un exemple de montage d'essai pour connecteurs rectangulaires blindés. Des câbles coaxiaux semi-rigides sont utilisés pour le couplage de la ligne d'injection, qui est isolée de l'éprouvette par un diélectrique approprié, si nécessaire.

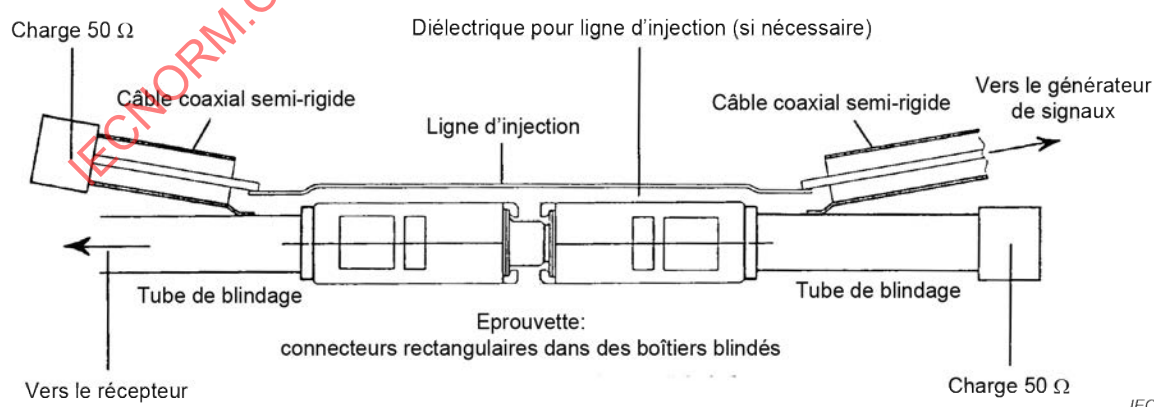


Figure 4 – Exemple de montage d'essai pour connecteurs rectangulaires blindés

6.4 Connecteurs pour cartes de circuit imprimé

Les connecteurs pour cartes de circuit imprimé ne peuvent être soumis à essai que par la méthode de la ligne d'injection, si la carte de circuit imprimé est équipée de structures de